

# FG-750 Node iOLM

Powered by  
**LINK AWARE™**  
TECHNOLOGY



특별히 업선한 고반사 경계 필터를 사용한 EXFO Link-Aware™ 기술은 캐나다 특허 번호 2,737,974, 미국에서 출원 중인 특허 13/124,455, 호주, 캐나다, EC, 인도, 일본 및 한국에서 각각 출원 중인 특허로 보호를 받습니다.

에서 수행하는 최초의 실용적인 FTTx 라인 품질 평가 솔루션.

EXFO

## 주요 기능 및 이점

고정 테스트 장비를 사용한 링크 인증, 드롭 케이블 설치 및 서비스 활성화에서 파이버 라인 품질, 길이 및 연결을 원격으로 제어

EXFO의 Link-Aware™ 기술을 사용하여 기술 세트 없이 탁월한 OTDR 기능으로 PON 또는 P2P 파이버 라인 테스트 실시 - 문제 해결 및 모니터링 도구로 활용 가능

노드에서 필드 및 테스트 장비의 반사 필터를 사용하여 추적 가능한 테스트 방법으로 1650 nm에서 종단간 파이버 감쇠 측정

PON 장비에 관계 없이 경계 지점(예: 고객 자체 단자)까지 모니터링

PON 장비보다 더 높은 해상도와 더 넓은 동적 범위를 사용하여 단기/장기 링크 저하 측정

완전 자동화 방식으로 과거부터 현재 까지 상태를 비교하여 1625 nm에서 파이버 결함을 검출 및 국소화

HTTP 및 XML(REST)을 사용하는 완전 문서화된 개방형 리소스 기반 웹 서비스 아키텍처를 사용하여 어떤 관리 시스템과도 인터페이스 구성

## FG-700 파이버 가디언 시리즈 계열



테스트 액세스  
모듈 키트



노드 광학 테스트  
액세스 장치

**EXFO**

## EXFO LINK-AWARE™ 제품

Node iOLM은 액세스 네트워크 테스트를 위해 특별히 설계된 OTDR이라는 점 외에도 지능적인 테스트 자동화 기능을 제공합니다. EXFO의 다른 휴대형 iOLM 솔루션과 달리, Node iOLM은 점대다중점(P2MP) 파이버를 정의하고 테스트할 수 있을 뿐만 아니라 노드 또는 중앙 기지국에서 모든 패시브 광학 네트워크 라인 유형까지 다운스트림을 테스트할 수 있습니다. 이는 본질적으로 Node iOLM이 스플리터 이전과 이후를 테스트할 수 있음을 의미합니다. 이 제품은 웹사이트가 여러 사용자를 지원하는 방식과 유사하게 여러 워크플로우를 처리할 수 있도록 테스트 리소스를 웹 서비스로 웹 서비스로 제공하는 노드 기반 고정 제품입니다.

라인의 토플로지 템플릿으로 테스트 장비를 쿼리함으로써 이 응용 프로그램은 일련의 OTDR 수집을 정의하고 실행할 수 있습니다. 그런 다음 정보를 단일 XML 데이터세트로 결합시켜, 쿼리한 토플로지 정보, 테스트 결과 및 발견된 요소와 관련한 품질 평가 정보를 병합합니다.

## 파이버 가디언 시리즈 제품 및 응용 프로그램

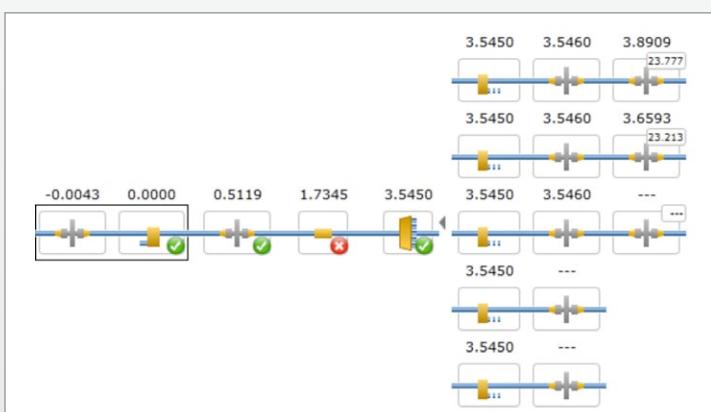
Node iOLM 응용 프로그램은 노드에서의 현장 테스트, 모니터링 및 문제 해결을 위해 설계된 특수화된 노드 OTDR을 기반으로 합니다. 즉, 장치가 중앙 기지국에 위치한 상태에서 현장에서 테스트를 실시할 수 있음을 의미합니다. 이 솔루션은 확장 가능하고 유연하며 언제든 사용할 수 있는 통신사업자 등급의 하드웨어에 호스트됩니다. 여러 서비스에 대한 액세스는 각 네트워크 구성에서 IP를 통한 호출을 지원하는 서버를 통해 얻어집니다.

## Node iOLM 파일 가디언



그림 1. Node iOLM 파이버 가디언 제품 아키텍처

이 제품은 일반적으로 인벤토리 또는 품질 관리를 처리하는 솔루션, 활성 전송 장비 관리 시스템 또는 PON이나 점대점 네트워크의 광학 테스트 리소스에 대한 액세스를 제어하도록 설계된 네트워크 관리 시스템과 인터페이스를 구성합니다. 이 제품은 라인을 매핑하고 업계 최고의 OTDR 기술을 사용하여 모든 측정 가능한 요소에 대한 구조화 및 기록 데이터 (XML 형식)를 생성할 수 있는 지능적인 독립형 솔루션입니다. 전송 파이버에서 발견된 요소는 손실/반사 및 동일 구조화된 데이터에 포함된 거리 값을 포함하여 합격/불합격 기준에 따라 테스트됩니다. 또한 테스트 중 스플리터 범위 밖의 각 분기 위치 설정과 품질 평가를 위해 반사 필터를 사용할 수도 있습니다.



PON의 F1 부분에서 발견된 요소에는 스플리터가 포함됩니다. 프로그램상으로 F2/F3의 요소를 구조화된 데이터에 추가함으로써 서로 다른 PON 위치에서 종단간 감쇠를 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 스플라이스, 커넥터, 스플리터 및 사용된 파이버 길이와 관련하여 링크의 실제 계획을 기준으로 온라인 및 동적 합격/불합격 테스트를 설정할 수 있습니다. 여기에 도표로 여기에 도표로 나타낸 XML 데이터세트는 쉽게 구문 분석, 편집 및 마스터 데이터베이스에 저장할 수 있는 완전 구조화된 단순 데이터세트입니다.

그림 2 XML 데이터세트의 도표

## 종단간 손실(EEL) 측정

Node iOLM의 기능은 포트가 일련의 스플리터 범위 밖에 위치한 경우라도 OTDR 위치 간(이 경우, 중앙 기지국과 커넥터 포트 다운스트림 사이)의 종단간 손실 또는 광학 감쇠를 측정할 수 있는 기능에 중점을 두고 있습니다. 단순히 고반사 경계(HRD) 필터를 잊거나 삽입하고 모바일 액세스 도구를 사용함으로써 현장 기술자나 감독자가 다음의 주요 정보와 값을 확인할 수 있습니다.

- › 연결 확인–적합한 업스트림 연결
- › 절대 손실(dB 단위)–이 지점에서 측정된 손실과 예상 또는 일반 손실의 델타
- › 광학 파이버 길이–네트워크 문서화와의 상관관계

그림 3에서는 Node iOLM 및 HRD 필터를 사용하여 노드에서 모든 연결 단자까지의 감쇠가 측정되었습니다. 이는 네트워크 설치 동안이나 커넥터 작동을 인증할 때 2단 스플리터의 모든 포트를 테스트하는 현장 기술자에 의해 트리거됩니다.

## 전송(F1) 파이버 검색 및 진단

Node iOLM은 일반 구성(예: 단일 스테이지 1 x 32 스플릿)만을 사용하여 TAM 또는 WDM, 패치 패널 커넥터, 교차 연결, 스플라이스 지점, 1단 스플리터 등 다운스트림에 연결된 모든 요소를 검색합니다. 이 제품은 광학 매개 변수, 주로 테스트 액세스 모듈(WDM 또는 커플러)로부터 위치와 유도된 손실 및 반사(있는 경우)를 측정합니다. 그리고 합격/불합격 임계값을 적용하고 전송 파이버가 사양을 충족하는지, 연결이 계획된 문서 내용에 합당한지를 신속히 판별할 수 있도록 분석 개요 정보를 제공합니다. 따라서 이 기준선은 문제 해결 단계에서 결함을 발견하는 데 사용됩니다.

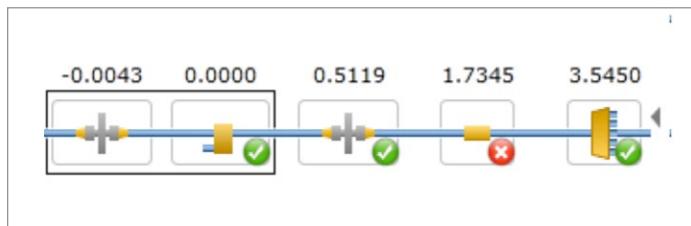


그림 4. 노드에서 F1 테스트

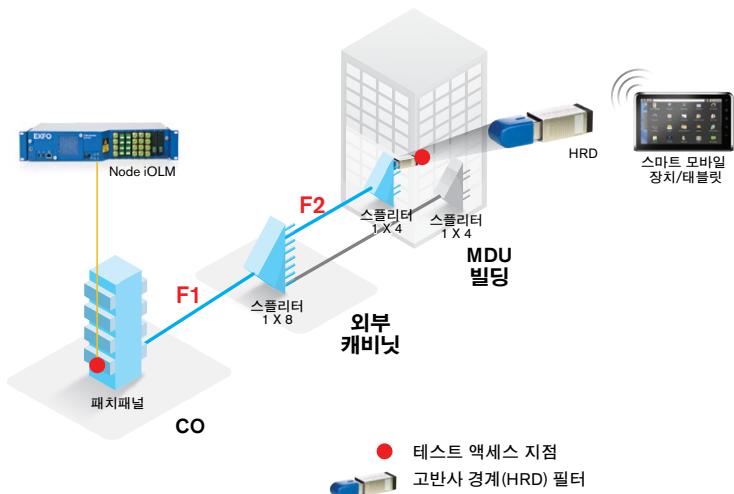


그림 3. 종단간 연결이 있는 PON 아키텍처에서 링크 인증.

노드에서 수행된 F1 테스트는 TAM/커플러 출력과 같은 링크 시작과 함께 합격/불합격 기준에 따라 모든 커넥터와 스플라이스를 검사합니다. 또한 이 위치가 보고되고 스플리터가 식별됩니다.

## HRD 탐지, 측정 및 관리

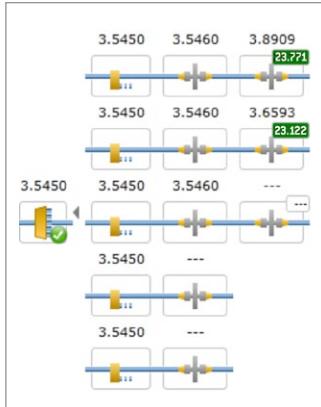


그림 5. HRD 탐지 및 확인.

Node iOLM은 새로 삽입된 HRD 존재 유무를 확인하고 해당 수명 주기를 측정 및 관리하도록 설계된 완벽한 테스트 기능 세트를 제공합니다.

HRD가 하나씩 삽입되고, 일반 손실 예상 범위를 기준으로 탐지된 링크 감쇠 값을 비교하여 테스트 대상 특정 지점에 대한 합격/불합격 결과를 제공합니다. 추가 테스트에서는 과거부터 현재까지 상황을 비교하여 감쇠가 프로그램 가능 임계값 이상으로 증가하면 "불합격"으로 상태를 변경합니다.

## 결함 분리 및 F1, F2, F3에서의 위치

Node iOLM은 다중 펄스 OTDR 트레이스를 수집하여 해당 기준선과 비교함으로써 최소 하나 이상의 HRD가 실패할 때 요청 시 또는 자동으로 저하 상태를 감지, 경리 및 검색할 수 있습니다. P2MP 라인에 다중 HRD가 있는 경우, 먼저 업스트림 스플리터 이전 또는 이후의 결함을 경리하는 데 사용됩니다. Node iOLM은 다중 HRD 분석을 사용하여 미소한 라인 저하를 탐지합니다. 이러한 미소한 저하는 사전 예방적 네트워크 모니터링에 필요한 매우 높은 동적 범위와 감쇠 해상도 덕분에 가능합니다, 일반적으로 활성/PON 장비 네트워크 관리를 통해서는 구현할 수 없습니다.

HRD 테스트에는 1650 nm, RBS 결함 발견에는 1625 nm (또는 다른 모든 대역 외 파장)를 사용하는 EXFO의 2-람다 테스트 방법 덕분에 결함 발견 알고리즘의 정확도가 여타 OTDR 테스트 방법에 비해 크게 개선되었습니다. 사용되는 FBG(Fiber Bragg grating) 필터의 특성을 토대로, 1650 nm 를 제외한 모든 신호는 투명하게 통과하게 됩니다. 그 결과 FBG 필터의 중앙 파장 길이(1650 nm)에서 강한 반사에 의해 생성되는 사각지대 없이 1625 nm에서 표준 레일리 후방 산란 테스트가 가능해집니다.

그림 6에는 F2 2단 스플리터 위치에서 결함 파이버 단면이 나와 있습니다. 이는 예기치 않은 요소로 PON 라인 토플로지에 추가되는데, 이로 인하여 해당 분기의 모든 HRD가 불합격 상태로 나타납니다.

일반적으로 PON(P2MP) 결함 위치 기능의 정확도는 파이버 손상, 유형 및 토플로지에 따라 전송/F1에서 수 m, 분배 지점에서는 수 m ~ 100 m 범위에 이릅니다.

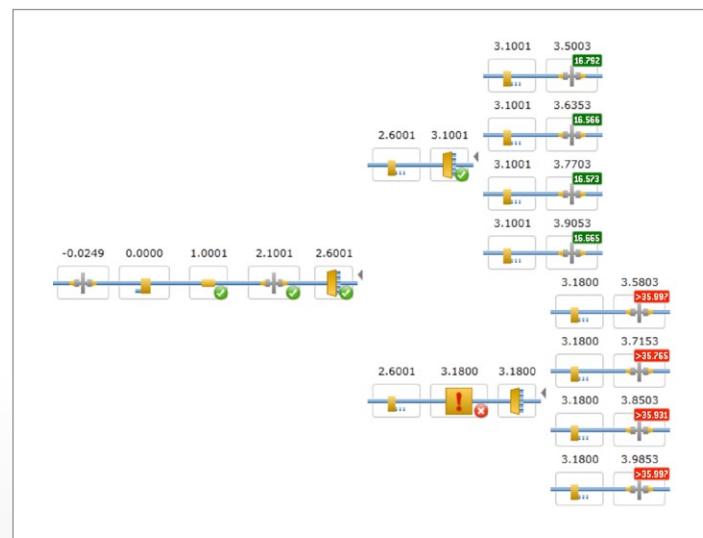


그림 6. 사전 대처 방식의 네트워크 모니터링을 위한 결함 검색.

## 광학 라인 및 요소에서 특수 진단

구체적인 분석과 보고서가 생성되고 테스트 결과 데이터에서 직접 확인할 수 있습니다. 기술자는 테스트 대상 전체 라인에 대해 조치를 취하거나 불합격으로 여겨지는 특정 요소에 대해 조치를 취하는 것이 좋습니다. 이러한 예로는 새 HRD를 라인에 추가한 후 중첩 현상이 발생하는 경우를 들 수 있습니다. Node iOLM은 이 문제를 해결하는 방법에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 한 HRD가 라인에 이미 존재하고 발견된 파이버에서 50 cm 미만의 광학 거리에 추가될 경우 충돌 상황이 발생할 수 있음을 유념해야 합니다.

## 파이버 가디언 사양-FG-750ST/EX

OTDR 모듈(아래 참조) 현장 교환 가능	액세스/PON 응용을 위한 Node iOLM	
표준 모델-광학 포트 수 <sup>a</sup>	SC-APC 또는 FC-APC	1/4/8/12 포트
확장 모델-광학 포트 수	4-포트 SC-APC 광학 스위치 카세트(OSC) 8-포트 LC-APC OSC 12-포트 MTP-APC OSC 장치당 OSC 최대 8개 확장 가능한 모듈식 구성 현장 구성 가능	8 ~ 96 포트 <sup>b</sup>
내부 광학 스위치 타입	MEM <sup>c</sup>	
1단계 내부 1 X 8 광학 스위치 삽입 손실 (일반적)	0.8 dB	
내부 광학 스위치 수명 (최소 사이클 횟수)	1 000 000 000 ( $10^9$ )	
외부 광학 스위치(1 x n) <sup>d</sup>	높은 포트 수	576/720 포트
유선 네트워크 인터페이스- 두 개의 표준 CAT-5 케이블	10/100/1000 Base-T 이더넷 IP-V4 및 V6, 하나는 로컬 액세스 전용	
장치 상태 전면 LED	5	
저장소 유형	1 (솔리드스테이트 드라이브)	
데이터 저장소	16 GB (표준) 또는 32 GB (옵션)	
핫스왑 가능한 듀얼 및 이중화 전원 공급기 (AC 또는 DC)	후면 스왑	VAC 100 – 240, 50 / 60 Hz VDC –40/-57
전력 소모 정상 상태 (96 포트 전체 로드됨)	DC AC	30 W 30 W
팬	현장 교체 가능 전면 로딩	1
랙 유형	레일에 드로어	
장치 구성과 상태 보기 위한 지원 브라우저	MS Internet Explorer™ Mozilla FireFox™ Google Chrome™	
작동 온도	0 °C ~ 40 °C	
크기(19"의 경우, ETSI 또는 23" 랙) (H x W x D)	배선(DC 모델)이 연결된 300 mm 깊이 ETSI 랙에 맞음	89 mm (2U) x 435 mm x 260 mm 3 ½ 인치(2U) x 17 인치 x 10 ¼인치
제품 규정 준수	CE, CSA, RoHS	
무선 네트워크 인터페이스 옵션	외부 안테나가 있는 통합 무선 통신 모듈(SIM 미포함, 건물 내부의 신호 레벨 등의 일부 조건이 적용됨)	3G

### 참고

- a. 외부 OTAU 연결을 위한 내부 MEM 스위치가 없는 포트 1개.
- b. MTP 유형의 OSC가 있는 포트 96개.
- c. 마이크로 전자기계식 시스템.
- d. 광기계식 광학 스위치.

## NODE OTDR 모듈 사양<sup>a</sup>

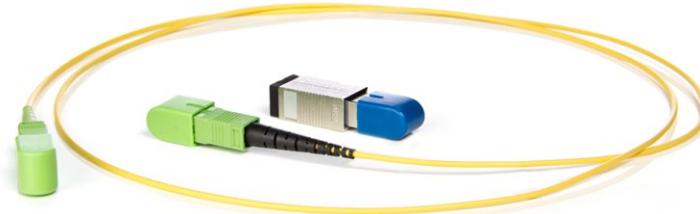
파이버 유형	단일 모드
유형(내부 필터링)	현장
최대 공칭 트래픽 채널(nm)	1610
OTDR 파장(nm)	1625±3/1650±4
이벤트 사각지대(m) (일반적) <sup>b</sup>	0.5
펄스 폭 범위(ns)	3 ~ 20 000
HRD로 측정했을 때 최소 감쇠(dB) (일반적) <sup>c, d</sup>	10
HRD 감지를 위한 최대 감쇠(5 km/20 km 범위) (dB) (일반적) <sup>c, d</sup>	32/30.5
HRD에서 최대 측정 가능 감쇠(dB) (일반적) <sup>c</sup>	35
감쇠 측정 불확실성(dB) (일반적) <sup>e</sup>	0.6
감쇠 측정 반복성(dB)	0.1
감쇠 측정 디스플레이 해상도(dB)	0.01
1 μs 펄스에 대해 1625 nm에서의 동적 범위(RBS), 45 s 평균 SNR = 1 (dB) (일반적)	27
20 μs 펄스에 대해 1650 nm에서의 동적 범위(RBS), 180 s 평균 SNR = 1 (dB) (일반적)	35
HRD에 대한 최소 광학 분리(m) (일반적) <sup>f</sup>	0.5
HRD 거리 측정(m) <sup>c, g</sup>	±(0.8 + 0.0025 % x 거리)
최대 처음-마지막 HRD 분리 길이(m) (일반적) <sup>h</sup>	8 000
샘플 해상도(m)	0.04 ~ 10
샘플링 메모리 크기	256 000 pts

### 참고

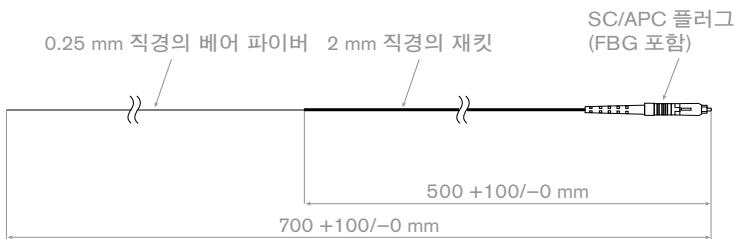
- a. 사양은 23 °C ± 2 °C의 작동 온도에서 유효합니다.
- b. 3 ns 펄스 포함.
- c. OTDR 포트에서.
- d. 새 HRD 배치/검출 시 최대 측정 가능한 감쇠에 대해 보증된 사양은 OTDR로부터 5 km(또는 그 미만) 범위에서 30.4 dB입니다.
- e. EXFO 한정 HRD 필터를 사용한 15 및 30 dB 사이의 감쇠의 경우.
- f. 동일 스플리터 또는 유사한 감쇠 지점에 두 개의 HRD가 연결된 경우.
- g. 파이버 굴절률로 인한 불확실성을 포함하지 않습니다.
- h. OTDR로부터 임의 거리에 배치된 첫 번째 및 마지막 HRD 사이의 최대 길이.

## 고반사 경계 필터

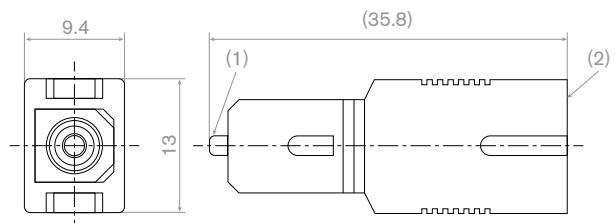
피그테일과 어댑터 등 두 가지 모델을 사용할 수 있습니다. 두 경우 모두, 감쇠 측정을 위해서는 필터를 적절한 방향으로 삽입해야 합니다. 피그테일은 네트워크 측(업스트림)에 있는 베어 파이버인 반면, HRD는 고객 측 이음쇠 내부의 SC 커넥터에 있습니다. 플러그 유형 또는 어댑터 유형의 경우, 수 쪽이 ONT/단자를 향해 연결됩니다. 요청 시, 필드 어셈블리 커넥터 유형에도 HRD를 사용할 수 있습니다.



피그테일 유형:



플러그 잭/어댑터 유형:



### HRD 필터 사양(피그테일 타입)<sup>a</sup>

통과대역(nm)	1260 ~ 1360	
반사대역(nm)	1645 ~ 1655	
파이버 유형	Corning SMF-28	
삽입 손실(dB) <sup>b</sup>	1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 20 nm	≤ 1.3
분리(dB)	1650 nm ± 5 nm	≥ 21
반환 손실(dB)	1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 20 nm	≥ 35 ≥ 33
반사율(dB)	1650 nm ± 5 nm	≥ -1.1

#### 참고

a. 사양은 23 °C ± 2 °C의 작동 온도에서 유효합니다.

b. 공칭 손실이 0.4 dB인 커넥터 1개 포함.

## 주문 정보

### FG-750ST-Node-iOLM-XX-XX-XX-XX

**모델**  
FG-750ST-Node-iOLM = Node iOLM 파이버 가디언  
**포트 옵션**  
01 = 포트 1개(내부 광학 스위치 없음)  
04 = 포트 4개  
08 = 포트 8개  
12 = 포트 12개  
**커넥터**  
58 = FC-APC  
88 = SC-APC

**저장소 옵션**  
SSSD = 표준 16 GB 솔리드스테이트 디스크 저장소  
ESSD = 추가 32 GB 솔리드스테이트 디스크 저장소 기능(외부 대용량 포트 카운트 스위치용)  
**통신 인터페이스 옵션**  
00 = 통신 인터페이스 없음  
3G = 내부 3G 광대역 인터페이스

예제: FG-750ST-Node-iOLM-04-58-3G-SSSD

### FG-750EX-XX-XX-XX-XX-XX

**모델**  
Node-iOLM = Node iOLM 파이버 가디언(확장 가능)  
OTAU = 광학 테스트 액세스 장치(확장 가능)  
**카세트 커넥터 옵션**  
88 = SC-APC  
92F = MTP-APC  
104 = LC-APC

**저장소 옵션**  
SSSD = 표준 16 GB 솔리드스테이트 디스크 저장소  
ESSD = 추가 32 GB 솔리드스테이트 디스크 저장소 기능(외부 대용량 포트 카운트 스위치용)

**통신 인터페이스 옵션**  
00 = 통신 인터페이스 없음  
3G = 내부 3G 광대역 인터페이스

**카세트 포트**  
SC00 = 카세트 없음(8-포트 포함)(SC-APC)  
SC12 = 4-포트 카세트(SC-APC) 3개  
SC16 = 4-포트 카세트(SC-APC) 4개  
SC24 = 4-포트 카세트(SC-APC) 6개  
SC32 = 4-포트 카세트(SC-APC) 8개  
LC08 = LC-APC 8-포트 카세트 1개  
LC16 = LC-APC 8-포트 카세트 2개  
LC24 = LC-APC 8-포트 카세트 3개  
LC32 = LC-APC 8-포트 카세트 4개  
LC48 = LC-APC 8-포트 카세트 6개  
LC64 = LC-APC 8-포트 카세트 8개  
MTP12 = MTP-APC 12-포트 카세트 1개  
MTP24 = MTP-APC 12-포트 카세트 2개  
MTP48 = MTP-APC 12-포트 카세트 4개  
MTP72 = MTP-APC 12-포트 카세트 6개  
MTP96 = MTP-APC 12-포트 카세트 8개

예제: FG-750EX-Node-iOLM-88-SC12-3G-SSSD

EXFO 본사 > 전화: +1 418 683-0211 | 무료 전화: +1 800 663-3936 (미국 및 캐나다) | 팩스: +1 418 683-2170 | info@EXFO.com | [www.EXFO.com](http://www.EXFO.com)

EXFO는 100개 이상의 국가에서 2000명이 넘는 고객을 지원하고 있습니다. 현지 지점 연락 정보를 찾으려면 [www.EXFO.com/contact](http://www.EXFO.com/contact)를 참조하십시오.

EXFO는 ISO 9001에 의해 인증되었으며 해당 제품의 품질을 보증합니다. EXFO는 이 규격서에 포함된 정보가 정확한지 확인하기 위해 최선을 다합니다. 그러나 오류 또는 누락으로 인한 어떠한 상황에도 책임을 지지 않으며, 언제든지 사전 통지 없이 디자인, 특성 및 제품을 수정할 권리가 있습니다. 이 문서에 설명되어 있는 측정 장치는 SI 표준 및 규칙을 준수합니다. 또한 EXFO가 제작한 모든 제품은 유럽연합(EU)의 WEEE 지침을 준수합니다. 자세한 정보는 [www.EXFO.com/recycle](http://www.EXFO.com/recycle)을 방문하십시오. 가격, 사용 가능성 또는 로컬 EXFO 판매자의 연락처는 EXFO에 문의하십시오.

이 규격서의 최신 버전을 보려면 EXFO 웹 사이트 [www.EXFO.com/specs](http://www.EXFO.com/specs)로 이동하십시오.

내용이 일치하지 않는 경우 웹 버전은 모든 인쇄 자료보다 우선합니다.